

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р МЭК  
61701—  
2013

---

## МОДУЛИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

### Испытания на коррозию в солевом тумане

IEC 61701:2011  
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» (ВИЭСХ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 декабря 2013 г. № 2205-ст с 01 января 2015 г.

4 Настоящий стандарт идентичен международному МЭК 61701:2011 «Модули фотоэлектрические. Испытание на коррозию в солевом тумане» (IEC 61701:2011 «Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules»)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## МОДУЛИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Испытания на коррозию в солевом тумане

Photovoltaic modules.  
Salt mist corrosion testing

Дата введения — 2015—01—01

**1 Область применения**

Фотоэлектрические модули являются электрическими устройствами, предназначенными для постоянного использования вне помещения в течение всего срока службы. Высококоррозионные влажные условия (например морской воздух) со временем могут привести к деградации компонентов фотоэлектрических модулей (коррозии металлических частей, ухудшению характеристик некоторых неметаллических материалов, таких как защитные покрытия и пластики) вследствие накопления соли, приводя, таким образом, к повреждениям постоянного характера, которые могут нарушить их работоспособность. Временная коррозионная активность воздуха возникает также в местах, где соль применяется в зимние периоды для борьбы с наледями на улицах и дорогах.

Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические модули и устанавливает процедуры испытаний для определения стойкости различных фотоэлектрических модулей к коррозионному воздействию солевого тумана, содержащего ионы хлора ( $\text{NaCl}$ ,  $\text{MgCl}_2$  и т. п.). Все испытания, включенные в эти процедуры, за исключением испытания шунтирующего диода на работоспособность, полностью описаны в МЭК 61215, МЭК 61646, МЭК 62108, МЭК 61730-2 и МЭК 60068-2-52. В настоящем стандарте они объединены в целях проведения оценки возможных отказов фотоэлектрических модулей при их эксплуатации в условиях влажного воздуха с высокой концентрацией взвешенной соли ( $\text{NaCl}$ ). В зависимости от конкретного характера окружающей среды, в которой предполагается реальная эксплуатация модуля, в соответствии с МЭК 60068-2-52 в процедуру испытаний могут быть включены дополнительные отрицательные факторы. Например, отрицательный фактор (1) применяется для фотоэлектрических модулей, используемых в морской среде или недалеко от моря. Отрицательные факторы (3)–(6) применяются для фотоэлектрических модулей, эксплуатируемых в местах, для которых характерно чередование условий с воздействием соли и сухими условиями, например там, где соль применяется для борьбы с наледями. При испытаниях фотоэлектрических модулей отрицательный фактор (2) применяться не должен.

Настоящий стандарт может применяться для плоских фотоэлектрических модулей, для фотоэлектрических модулей с концентраторами и для сборок фотоэлектрических модулей с концентраторами.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на приведенные ниже стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание указанного документа (со всеми поправками).

МЭК 60068-2-52 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия) (IEC 60068-2-52, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution))

## **ГОСТ Р МЭК 61701—2013**

МЭК 61215:2005 Модули фотоэлектрические наземные из кристаллического кремния. Оценка конструкции и утверждение по образцу (IEC 61215:2005, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval)

МЭК 61646:2008 Модули фотоэлектрические тонкопленочные наземные. Требования к конструкции и типовым испытаниям (IEC 61646:2008, Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval)

МЭК 61730-2:2004 Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний (IEC 61730-2:2004, Photovoltaic (PV) module safety qualification. Part 2: Requirements for testing)

МЭК 62108:2007 Фотоэлектрические модули и сборки с концентраторами. Методы испытаний (IEC 62108:2007, Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval)

ISO/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

### **3 Выбор образцов**

Всем процедурам испытаний должны быть подвергнуты три одинаковых образца фотоэлектрического модуля данного типа (из кристаллического кремния, тонкопленочные, с концентраторами) или три одинаковых образца сборки модулей с концентраторами.

В случае фотоэлектрических модулей с концентраторами возможны различные варианты выбора образцов для испытаний. Для фотоэлектрических систем или модулей с концентраторами с нерегулируемым при эксплуатации фокусом требуется три образца для выполнения показанной на Рисунке 3 испытательной процедуры. Для фотоэлектрических систем или сборок с концентраторами с регулируемым при эксплуатации фокусом требуется три приемника (включая три вторичных оптических секций, если необходимо) и три первичных оптических секций. Полное описание различных типов и компонентов фотоэлектрических модулей или сборок с концентраторами приведено в МЭК 62108.

В тех случаях, когда образцы из-за больших размеров невозможна поместить в необходимую для проведения испытаний климатическую камеру, допускается применение меньшего образца, специально разработанного и изготовленного для проведения этих испытаний. Такой замещающий образец требует тщательного проектирования, с тем чтобы он проявлял те же механизмы отказа, что и полноразмерный, технология изготовления такого образца должна быть также максимально приближенной к технологии изготовления полноразмерного образца. Тот факт, что в испытаниях использовался замещающий, а не полноразмерный образец, должен быть отражен в протоколе испытаний в соответствии с перечислением г) раздела 11.

Если в модуле применено заземление, оно должно быть частью испытуемых образцов.

### **4 Методика испытаний**

#### **4.1 Порядок испытаний**

Выбранные образцы проходят испытания, указанные на рисунках 1, 2 или 3, в соответствии с технологией изготовления фотоэлектрического модуля: из кристаллического кремния, тонкопленочные или с концентраторами. Как указано на рисунках 1–3, один из образцов используется для контроля. Измерения на контрольном образце проводятся одновременно с измерениями на испытуемых образцах для проверки влияния солнечного тумана на характеристики испытуемых образцов.

Описания всех приведенных на рисунках 1, 2 или 3 испытаний (включая назначение, испытательное оборудование, процедуру и требования), за исключением испытаний шунтирующего диода, изложены в тех стандартах МЭК, из которых взяты эти конкретные испытания (см. примечания на рисунках). Испытание шунтирующего диода(ов) на сохранение работоспособности установлено в 4.2 настоящего стандарта.

Указанные на рисунках 1, 2 или 3 испытания должны быть проведены в определенном порядке. В случае фотоэлектрических модулей с концентраторами, когда некоторые из описанных в настоящем стандарте процедур неприменимы для данной конструкции, изготовитель должен обсудить с испытательной организацией возможность разработки сходной программы испытаний, основанной на изложенных в настоящем стандарте положениях. Любые изменения или отклонения от изложенных процедур должны быть зарегистрированы и подробно отражены в протоколе испытаний, как того требует перечислении I) раздела 12.

## 4.2 Испытания шунтирующего диода на работоспособность

### 4.2.1 Назначение

В результате испытаний проверяют, сохраняется ли работоспособность шунтирующего диода(ов) в испытуемых образцах после воздействия солневого тумана.

**П р и м е ч а н и е** – В тех случаях, когда шунтирующие диоды не применяются или не имеют металлических частей, данные испытания не проводят.

### 4.2.2 Приборы

а) Источник постоянного тока, обеспечивающий ток не менее чем в 1,25 раза больший тока короткого замыкания данного образца в стандартных условиях испытаний (СУИ), и средства регистрации тока, протекающего через образец в период испытаний.

б) Приборы для измерения падения напряжения на испытуемом образце с точностью не менее  $\pm 0,5\%$ .

в) Приборы для измерения тока с точностью не менее  $\pm 0,5\%$ .

### 4.2.3 Последовательность испытаний

Испытаний могут проводиться в любых условиях окружающей среды с температурой  $(25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C})$ . Во время испытаний образец не должен подвергаться освещению.

а) Электрически замыкают все установленные на испытуемом образце блокирующие диоды.

б) Определяют номинальный ток короткого замыкания испытуемого образца при СУИ по заводской табличке или спецификациям.

в) С помощью проводов с указанным изготовителем номинальным сечением подключают положительный вывод источника постоянного тока к отрицательному выводу испытуемого образца и отрицательный вывод источника постоянного тока к положительному выводу испытуемого образца. Необходимо следовать указаниям изготовителя по подсоединению проводов к соединительной коробке. При такой схеме ток должен протекать через элементы в обратном, а через диоды – в прямом направлении.

**П р и м е ч а н и е** – В некоторых модулях устанавливаются несколько шунтирующих диодов. В этом случае источник питания следует подключать так, чтобы ток протекал только через единственный шунтирующий диод.

г) На 1 ч подайте ток, в 1,25 раза больший ( $\pm 5\%$ ) тока короткого замыкания данного образца в стандартных условиях испытаний.

### 4.2.4 Завершающие испытания

После выполнения перечисления г) 4.2.3 проверяют работоспособность шунтирующего диода(ов).

Одним из возможных способов является повторная подача прямого тока через диод(ы) и обратного тока через элементы и проверка температуры диода(ов) с помощью инфракрасной камеры. Перед выполнением этой процедуры необходимо дождаться, когда температура диода установится на уровне температуры окружающей среды.

Другим методом проверки работоспособности шунтирующего диода является поочередное затенение защищаемых каждым диодом солнечных элементов в фотоэлектрическом модуле (одного солнечного элемента из каждой последовательной цепочки элементов) и измерение параметров вольтамперной характеристики (при энергетической освещенности, близкой к СУИ).

## 5 Предварительная обработка

Все испытуемые образцы должны проходить предварительную обработку суммарным или прямым солнечным светом (естественным или искусственным) согласно требованиям соответствующих испытаний, установленным в стандарте МЭК для модулей данного типа: в МЭК 61215 – для модулей из кристаллического кремния, в МЭК 61646 – для тонкопленочных модулей, в МЭК 62108 – для модулей с концентраторами. На момент принятия МЭК 61701:2011, единого метода засветки для модулей, выполненных по тонкопленочной технологии, в МЭК 61646 определено не было.

## 6 Начальные испытания

6.1 В зависимости от технологии изготовления фотоэлектрического модуля требуется провести следующие начальные измерения выбранных образцов.

### 6.2 Модули из кристаллического кремния

## **ГОСТ Р МЭК 61701—2013**

Порядок испытаний приведен на рисунке 1.

Испытания в соответствии с МЭК 61215:

- a) 10.2 – определение максимальной мощности;
- b) 10.15 – измерение тока утечки во влажных условиях.

Испытания в соответствии с МЭК 61730-2:

- c) MST 01 – визуальный контроль;
- d) MST 13 – проверка целостности заземления;
- e) MST 16 – проверка сопротивления изоляции.

**П р и м е ч а н и е** — Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в соответствующем стандарте МЭК.

### **6.3 Тонкопленочные модули**

Порядок испытаний приведен на рисунке 2.

Испытания в соответствии с МЭК 61646:

- a) 10.2 – определение максимальной мощности.

**П р и м е ч а н и е 1** — Единственной целью этого испытания является подтверждение того, что фотодиодный модуль является работоспособным перед проведением последующих испытаний;

- b) 10.15 – измерение тока утечки во влажных условиях.

Испытания в соответствии со стандартом МЭК 61730-2:

- a) MST 01 – визуальный контроль;
- b) MST 13 – проверка целостности заземления;
- c) MST 16 – проверка сопротивления изоляции.

**П р и м е ч а н и е 2** — Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в соответствующем стандарте МЭК.

### **6.4 Модули с концентраторами**

Порядок испытаний приведен на рисунке 3.

Испытания в соответствии с МЭК 62108:

- a) 10.1 – визуальный контроль;
- b) 10.2 – измерение электрических характеристик;
- c) 10.3 – проверка целостности заземления;
- d) 10.4 – проверка сопротивления изоляции;
- e) 10.5 – проверка сопротивления изоляции во влажных условиях.

**П р и м е ч а н и е** — Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в МЭК 62108.

## **7 Проведение испытаний по воздействию солевого тумана**

Проводят испытания двух образцов на воздействие солевым туманом согласно МЭК 60068-2-52, следя включенным в МЭК 60068-2-52 общим условиям, характеристикам испытательного оборудования, параметрам солевого раствора, отрицательным факторам и другим спецификациям. Отрицательные факторы в испытаниях по воздействию солевого тумана выбираются в соответствии с атмосферными условиями, преобладающими в том месте, где предполагается установка фотодиодических модулей. При испытаниях фотодиодических модулей отрицательный фактор (2) не применяется, поскольку испытательные условия недостаточно тяжелы (изначально этот фактор был предназначен для изделий, которые были защищены корпусом и подвергались коррозионному воздействию от случая к случаю). При проведении испытаний в климатической камере рабочая поверхность фотодиодического модуля, обычно обращенная к солнцу, должна быть установлена с наклоном от 15° до 30° к вертикали. При проведении испытаний, относящихся к хранению во влажных условиях, модуль может быть размещен в климатической камере вертикально.

## **8 Очистка и возобновление испытаний**

После проведения испытаний по воздействию солевого тумана все образцы должны быть промыты проточной водой (без применения воды под давлением) с целью удаления приставшей соли из

расчета не более 5 мин. на один квадратный метр поверхности образца. По окончании промывки образцы следует ополоснуть дистиллированной или деминерализованной водой с последующим полным просушиванием при комнатной температуре. Для ускорения просушивания допускается встраивание модуля руками или прерывистое обдувание вентилятором. Температура используемой для промывки воды не должна превышать 35°C. При очистке и сушке следует избегать использования ткани, марли и других тканых материалов, также недопустимо царапание образца. После просушки время восстановления следует минимизировать и испытания следует возобновить как можно скорее с тем, чтобы избежать дальнейшего повреждения солевыми отложениями.

## **9 Завершающие испытания**

9.1 В зависимости от технологии исполнения фотозелектрического модуля после проведения испытаний по воздействию солевого тумана с испытываемыми образцами следует провести следующие испытания.

### **9.2 Модули из кристаллического кремния**

Порядок испытаний приведен на Рисунке 1.

Испытания в соответствии с МЭК 61215:

- a) 10.2 – Определение максимальной мощности;
- b) 10.15 – измерение тока утечки во влажных условиях.

Испытания в соответствии со стандартом МЭК 61730-2:

- a) MST 01 – визуальный контроль;
- b) MST 13 – проверка целостности заземления;
- c) MST 16 – проверка сопротивления изоляции.

П р и м е ч а н и е – Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в соответствующем стандарте МЭК.

Испытание в соответствии с настоящим стандартом:

- a) проверка шунтирующего диода(ов).

### **9.3 Тонкопленочные модули**

Порядок испытаний приведен на Рисунке 2.

Испытания в соответствии с МЭК 61646:

а) 10.6 – определение рабочих характеристик при СУИ (не при НРТЭ – номинальной рабочей температуре элемента);

- b) 10.15 – измерение тока утечки во влажных условиях;
- c) 10.19 – засветка.

Испытания в соответствии со стандартом МЭК 61730-2:

- a) MST 01 – визуальный контроль;
- b) MST 13 – проверка целостности заземления;
- c) MST 16 – проверка сопротивления изоляции.

П р и м е ч а н и е – Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в соответствующем стандарте МЭК.

Испытание в соответствии с настоящим стандартом:

- a) Проверка работоспособности шунтирующего диода(ов).

### **9.4 Модули с концентраторами**

Порядок испытаний приведен на Рисунке 3.

Испытания в соответствии с МЭК 62108:

- a) 10.1 – визуальный контроль;
- b) 10.2 – измерение электрических характеристик;
- c) 10.3 – Проверка целостности заземления;
- d) 10.4 – проверка сопротивления изоляции;
- e) 10.5 – проверка сопротивления изоляции во влажных условиях.

# ГОСТ Р МЭК 61701—2013

Причина — Индекс перед наименованием испытания соответствует его обозначению в соответствующем стандарте МЭК.

Испытание в соответствии с настоящим стандартом:

- а) Проверка работоспособности шунтирующего диода.

## 10 Условия прохождения испытаний

### 10.1 Общие положения

Оба образца фотоэлектрического модуля, испытанные в последовательности, указанной на рисунке 1, 2 или 3, должны удовлетворять требованиям, установленным в настоящем разделе.

### 10.2 Модули из кристаллического кремния

После испытаний на воздействие солнечного тумана на образцах должны отсутствовать существенные видимые повреждения, описанные в МЭК 61730-2, а также должны отсутствовать механические повреждения и коррозия компонентов модуля, которые могут существенно ухудшить их рабочие свойства на протяжении срока службы.

После испытаний на воздействие солнечного тумана максимальная мощность не должна уменьшаться более чем на 5 % исходного значения.

Причина — Критерий прохождения или непрохождения испытания должен учитывать неопределенность в лабораторных измерениях.

Изделия должны отвечать всем критериям соответствия по результатам измерения по 10.15 МЭК 61215, MST 13 и MST 16 МЭК 61730-2 в отношении данных конкретных измерений.

Также должны выполняться требования к работоспособности защитного диода(ов).

### 10.3 Тонкопленочные модули

После испытаний по воздействию солнечного тумана на образцах должны отсутствовать существенные видимые повреждения, описанные в МЭК 61730-2, а также должны отсутствовать механические повреждения и коррозия компонентов модуля, которые могут существенно ухудшить их рабочие свойства на протяжении срока службы.

После засветки максимальная мощность при стандартных условиях испытаний должна быть менее не 90 % минимального значения установленного изготовителем на маркировке фотоэлектрического модуля

Причина — Критерий прохождения или непрохождения испытания должен учитывать неопределенность в лабораторных измерениях.

Изделия должны отвечать всем критериям соответствия по результатам измерения по 10.15 МЭК 61215, MST 13 и MST 16 МЭК 61730-2 в отношении данных конкретных измерений.

Причина — В отношении требований, соответствующих испытанию 10.19 (засветка), вместо испытания 10.1 МЭК 61646 следует применять испытание MST 01 МЭК 61730-2, и вместо испытания 10.3 МЭК 61646 следует применять испытание MST 16 МЭК 61730.

Также должны выполняться требования к работоспособности защитного диода.

### 10.4 Фотоэлектрические модули с концентраторами

После испытаний по воздействию солнечного тумана на образцах должны отсутствовать существенные видимые повреждения, описанные в МЭК 61730-2, а также должны отсутствовать механические повреждения и коррозия компонентов модуля, которые могут существенно ухудшить их рабочие свойства на протяжении срока службы. После испытаний по воздействию солнечного тумана внутри испытуемого образца не должно оставаться значительного количества воды (уровень оставшейся воды ни при каком положении не должен достигать каких-либо электрически нагруженных частей).

После испытаний по воздействию солнечного тумана относительное снижение мощности не должно превышать 7 %, если измерения вольт-амперных характеристик проводились вне помещения при естественном солнечном освещении, и 5 %, если измерения вольт-амперных характеристик проводились с использованием имитатора солнечного излучения.

**П р и м е ч а н и е** — Критерий прохождения или непрохождения испытания должен учитывать неопределенность в лабораторных измерениях.

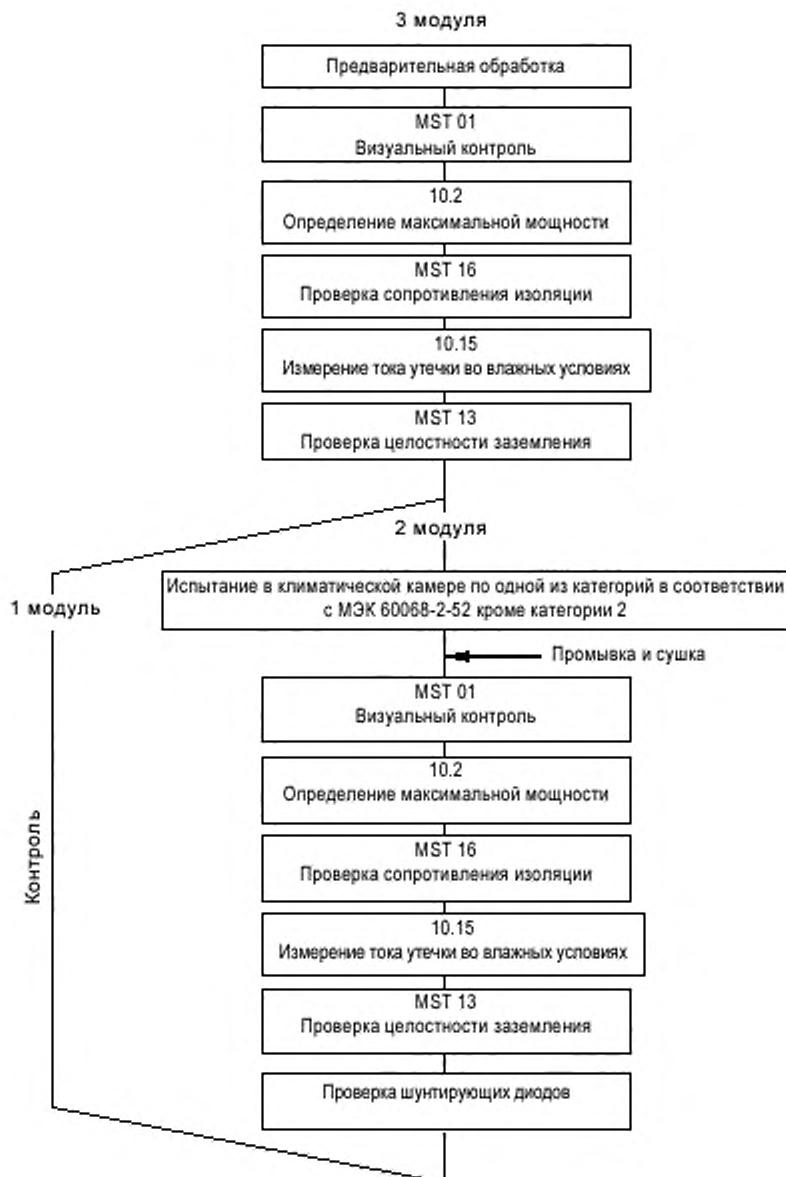
Изделия должны отвечать всем критериям соответствия по результатам измерения по 10.15 МЭК 61215, MST 13 и MST 16 МЭК 61730-2 в отношении данных конкретных измерений.

Также должны выполняться требования к работоспособности защитного диода.

## 11 Протокол испытаний

Протокол испытаний с измеренными показателями характеристик и результатами испытаний оформляется авторами испытаний в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025. Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

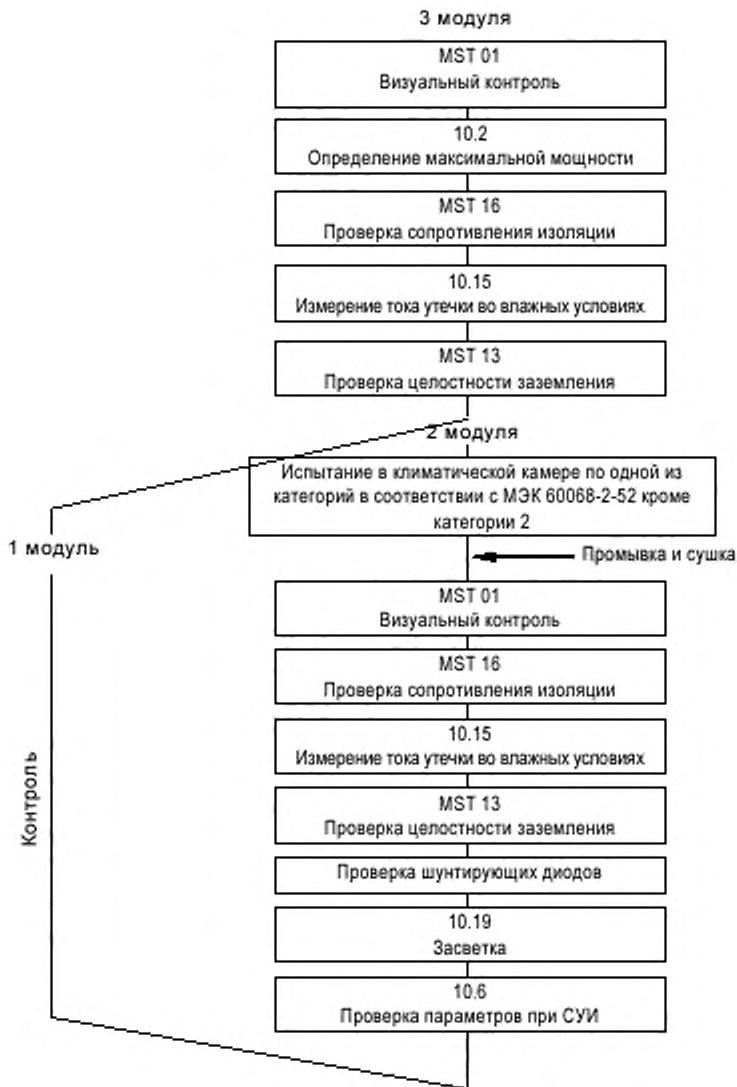
- а) наименование стандарта;
- б) наименование и адрес испытательной лаборатории и указание места, где были проведены испытания;
- с) уникальную идентификацию сертификата или протокола и каждой страницы, и четкое определение цели протокола испытаний;
- д) наименование и адрес заказчика, когда это необходимо;
- е) описание процедуры отбора образцов, когда это необходимо;
- ф) дату получения испытуемых образцов и дату(ы) испытаний (если они выполнялись);
- г) описание и идентификацию испытанных образцов. Если испытания были проведены на замещающем образце, а не полноразмерных образцах, это должно быть ясно отражено в протоколе;
- х) характеристику и описание состояния испытанных образцов;
- и) идентификацию примененных методов испытаний;
- ж) параметры использованного солевого раствора;
- к) отрицательные факторы, использованные при испытаниях по воздействию солевого тумана, в соответствии с МЭК 60068-2-52;
- л) описания всех отклонений, дополнений или исключений в методах испытаний, а также любую иную информацию, относящуюся к конкретному испытанию, например описание условий окружающей среды;
- м) результаты испытаний, сопровождаемые необходимыми таблицами, графиками, набросками и фотографиями, включая все случаи зарегистрированных отказов;
- н) оценку неопределенности полученных в испытаниях результатов (где это необходимо);
- о) должность и подпись либо равноценную идентификацию лиц, отвечающих за содержание сертификата соответствия и/или содержание протокола испытаний, а также дату его подписания/составления;
- р) при необходимости, положение о том, что полученные результаты относятся только к испытанному образцу;
- q) положение о том, что данный отчет об испытаниях не может быть воспроизведен иначе как полностью без письменного разрешения опубликовавшей его лаборатории.



П р и м е ч а н и ё 1 – Предварительную обработку результатов измерения по 10.2 и 10.15 проводят в соответствии с МЭК 61215. Измерения MST 13 и MST 16 проводят в соответствии с МЭК 1730-2.

П р и м е ч а н и ё 2 – Измерения на контрольном образце проводят одновременно с измерениями на испытуемых образцах для проверки влияния солевого тумана на их характеристики испытуемых образцов.

Рисунок 1 – Порядок испытаний фотозелектрических модулей из кристаллического кремния



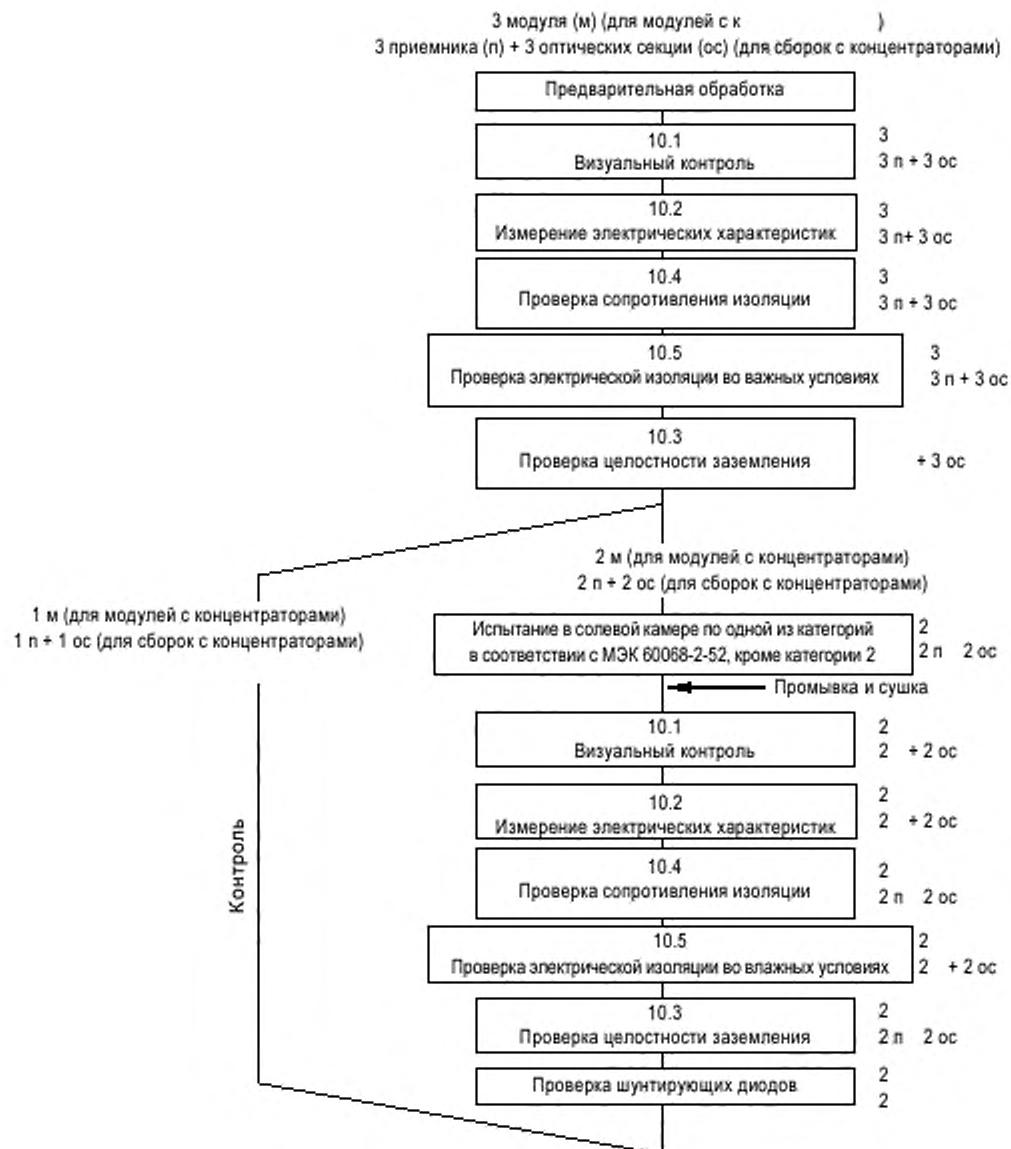
П р и м е ч а н и е 1 — Измерения 10.2 и 10.15 проводят в соответствии с МЭК 61646. Измерения MST 13 и MST 16 проводят в соответствии с МЭК 61730-2.

П р и м е ч а н и е 2 — Измерения на контрольном образце проводят одновременно с измерениями на испытуемых образцах для проверки влияния солнечного тумана на их характеристики.

П р и м е ч а н и е 3 — Измерение максимальной мощности по подразделу 10.2 МЭК 61646 после испытания в климатической камере проводят только в целях диагностики.

П р и м е ч а н и е 4 — Измерения 10.6 проводят в рамках требований, соответствующих 10.19 МЭК 61646. В соответствии с остальными требованиями вместо проверки 10.1 проводят проверку MST 01, а вместо проверки 10.3 — проверку MST 16.

Рисунок 2 – Порядок испытаний тонкопленочных фотоэлектрических модулей



Примечание 1—Измерения 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 проводят в соответствии с МЭК 62108.

Приложение 2 – Измерения на контрольном образце проводят одновременно с измерениями на испытуемых образцах для проверки влияния солнечного тумана на их характеристики испытуемых образцах.

Рисунок 3 – Порядок испытаний фотозелектрических модулей с концентраторами

Приложение ДА  
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующему в этом качестве межгосударственному стандарту**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
МЭК 60068-2-52	NEQ	ГОСТ Р 52763-2007 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана
МЭК 61215:2005	-	*
МЭК 61646:2008	IDT	ГОСТ Р МЭК 61646-2012 Модули фотозелектрические тонкопленочные наземные. Порядок проведения испытаний для подтверждения соответствия функциональным характеристикам
МЭК 61730-2:2004	IDT	ГОСТ Р МЭК 61730-2-2012 Модули фотозелектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний
МЭК 62108:2007	-	*
ИСО/МЭК 17025	IDT	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

\* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT – идентичные стандарты;
- NEQ – незквивалентные стандарты.

## Библиография

- [1] МЭК 61215:2005 Модули фотозелектрические наземные из кристаллического кремния. Методы испытаний (IEC 61215:2005 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval)
- [2] МЭК 61646:2008 Модули фотозелектрические тонкопленочные наземные. Требования к конструкции и типовым испытаниям (IEC 61646:2008 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval)
- [3] МЭК 61730-2:2004 Модули фотозелектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний (IEC 61730-2:2004 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2. Requirements for testing)
- [4] МЭК 62108:2007 Фотозелектрические модули и сборки с концентраторами. Методы испытаний (IEC 62108:2007 Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval)
- [5] МЭК 60068-2-52 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия) (IEC 60068-2-52, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution))
- [6] ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

---

УДК 697.329:006.354

ОКС 27.160

E60

Ключевые слова: фотоэлектрические модули, солевой туман с ионами хлора, коррозия, деградации компонентов, срок службы

---

Подписано в печать 01.11.2014. Формат 60x841/8.

Усл. печ. л. 1,86. Тираж 31 экз. Зак. 4043.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)